TEADEMARKWEE PRODUCTS & SERVICES DISCUT INCOPATENT WHAT'S HEW











MicroPatent's Patent Index Database: Record 1 of 1 [Individual Record of JP2003510446T]

Order This Patent

Family Member(s)

[no drawing available]

JP2003510446T [20030318 EulText

Application Number: JP 2001526873 T Application (Filing) Date: 20000929

Priority Data: JP 27911299 19990930 A X; JP 0006805 20000929 W V;

Original IPC (1-7): C09K00314; B24800100; B24803700; B24805702; G11B00584

Other Abstracts for Family Members: CHEMABS134(19)267850T; DERABS C2001-354849









Fist.

Fres First

Next

Copyright @ 2002, MicroPatent, LLC. The contents of this page are the property of MicroPatent LLC including without limitation all take, html, asp, javascript and xml. All rights herein are reserved to the owner and this page cannot be reproduced without the express permission of the owner.

(19)日本国特新庁 (1 P) (12) 公表特許公報(A) (11)特許出廠公表番号

特表2003-510448 (P2003-510446A)

	and the second second second		***************************************		(42)公妻	日 平成15年3月	18 🖯 (2003, 3, 18)
(51) Int.CL		鐵別記号		P I		3	γ-γu-ト*(参考)
C09K	3/14	550		C09K	3/14	5 5 0 D	3 C 0 4 7
						5 5 0 Z	3 C 0 4 9
8248	1/00			B24B	1/00	- ID	8C858
	37/00				37/00	F T	5D112
	57/92				57/02		
			家產商求	有 予報	宋務查審	未務准(金 18 頁)	最終更に続く
(21) 出資券号	÷	特额2001-526873(P2001-	-528873)	(71)出職人	. WWXI	C锑式会社	
(86) (22) [[]	S H	平成12年9月29日(2000.9.	29)		文章都著	基区艺大門1丁目13	番9号
(88) 翻訳文指	en e	平成13年4月20日(2001.4.	20)	(71) 出題人		和工業株式会社	
(86) 国際出籍	(番号	PCT/JP00/068	0.5		愛知與多	5古墨市縣区聯海町	字母品後183番
(87) 国際公開	接 号	WO01/023485			進		
(87) 国際公園	18	华成13年4月5日(2001.4.	5)	(72)発明者	石無	<u>\$</u>	
(31) 優先報主	2聚番号	特额平11-279112			長野県営	I 风市大学宗教 1 番	她 昭和電工株
(32) 優先日		平成11年9月30日(1999.9.	30)		式会社	塩尻工場内	
(33) 優先橋主	1588.00	日本(JP)		(72) 発明者	Single I	EW	
					李楽世後	5.古崖市北区福 德 町	五丁目38番地
				(74) 代理人	养理士	石田 数 (外4	4 ()
							最終質に続く

(54) 【発明の名称】 研密用組成物および研密方法

(57) [要約]

研磨速度を低下させずに、表面の性状、品位を高精度に 維持しながら縁ダレ景を従来のレベルより著しく仕上げ 加工面が得られる研密用組成物を低額するために、水、 新贈材料(特にアルミナ)、研磨促進剤、および、ヒド ロキシプロピルセルロース及びヒドロキシアルキルアル キルセルロースの少なくとも一方を含む研磨用組成物を 提供する。

【特許請求の範囲】

【繭求項1】 水、研磨材料、研磨促進剤、および、ヒドロキシブロビルセルロース及びヒドロキシアルキルアルキルセルロースの少なくとも一方を含む研磨用組成物。

(請求與2) 前記術館材料がアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア、 酸化セリウムから選ばれる譜求項1記載の研磨用組成物。

【簡求與3】 前配研磨材料がアルミナである請求項1記載の研磨用組成物

【請求項4】 研磨促進剤が有機酸又は無機酸塩からなる請求項1,2又は3に記載の研磨用組成物。

【請求項5】 研磨促進剤が有機酸と有機酸塩及び無機酸塩の少なくとも一方とを含む請求項1,2又は3に記載の研磨用組成物。

【繭求項6】 有機酸がマロン酸、コハク酸、アジビン酸、乳酸、リンゴ酸 、クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、酒石酸、グルコン酸、ヘブトグルコン 酸、イミノジ酢酸、フマル酸からなる群から選ばれる少なくとも1種以上である 請求項1~5のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項7】 無機酸塩が硫酸ナトリウム、硫酸マグキシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウム、硝酸第二鉄、塩化アルミニウム、スルファミン酸ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項1~6のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項8】 有機酸塩が請求項6に記載される有機酸のカリウム塩、ナトリウム塩、又はアンモニウム塩である請求項5に記載の研鮮用組成物。

【請求項9】 研磨促進剤の含有量が組成物全体に対して0.01~10重 量%である請求項1~8のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項10】 ヒドロキシアルキルアルキルセルロースがヒドロキシブロ ビルメチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、エチルヒドロキシ エチルセルロースからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項1~ 9のいずれか1項に記載の研磨用組成物。 【請求項11】 ヒドロキシブロビルセルロース及びヒドロキシアルキルアルキルセルロースの前記少なくとも一方の含有量が組成物全体に対して0.00 1~2重量%である請求項1~10のいずれか1項に記載の研歴用組成物。

【繭求項12】 水、研磨材料、研磨促進剤、および、ヒドロキシブロビル セルロース及びヒドロキシアルキルアルキルセルロースの少なくとも一方を含む 研磨用組成物を用いて被加工物を研磨する、精密研磨方法。

【請求項13】 前記被加工物がアルミニウム磁気ディスク基板である請求項12記載の研磨方法。

【繭求項14】 葡記研磨材料がアルミナ、シリカ、チタニア、ジルコニア 、酸化セリウムから選ばれる請求項12または13記載の研磨方法。

【請求項15】 前記研磨材料がアルミナである請求項12または13に記載の研磨方法。

【請求項16】 研磨促進剤が有機酸又は無機酸塩からなる請求項12~1 4のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項17】 研磨促進剤が有機酸と有機酸塩及び無機酸塩の少なくとも 一方とを含む請求項12~16のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項18】 有機酸がマロン酸、コハク酸、アジビン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、酒石酸、グルコン酸、ヘブトグルコン酸、イミノジ酢酸、フマル酸からなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項12~17のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項19】 無機酸塩が硫酸チトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウム、硝酸第二鉄、塩化アルミニウム、スルファミン酸ニッケルからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項16~18のいずれか1項に記載の研磨方法。

【請求項20】 有機酸塩が請求項18に記載される有機酸のカリウム塩、 ナトリウム塩、又はアンモニウム塩である請求項17に記載の研磨方法。

【請求項21】 研磨促進剤の含有量が組成物全体に対して0,01~10 重量%である請求項12~20のいずれか1項に記載の研磨方法。 【翻求項22】 ヒドロキシアルキルアルキルセルロースがヒドロキシブロビルメチルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、エチルヒドロキシエチルセルロースからなる群から選ばれる少なくとも1種以上である請求項12~21のいずれか1項に記載の研磨方法。

【繭水項23】 ヒドロキンプロビルセルロース及びヒドロキンアルキルアルキルセルロースの前記少なくとも一方の含有量が組成物金体に対してり、001~2重量%である請求項12~22のいずれか1項に記載の研磨方法。

【発明の評細な説明】

10001]

技術分野

本発明は、金属、プラスチック、ガラス等の精密研磨仕上げに用いられ、特に コンピューターのハードディスクドライブに組込まれるアルミニウム磁気ディス ク(以下ハードディスクという)表面の精密仕上げに用いる研磨用組成物に関す る。

[0002]

背景技術

近年コンピューターの高性能化、コンパクト化の要請に伴い、ハードディスクにおいては、その記録密度の向上に伴って表面欠陥のない高品質の鏡面仕上げが求められてきた。この要求に応えるための表面仕上げ加工に対しては、研磨材、研磨バット、研磨機械、研磨技術等それぞれの分野での技術開発が行われてきた

[0003]

研磨材について見れば、特開昭62-25187号公報は研磨促進剤に硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム等無機塩を添加して研磨速度を高めた研磨用組成物を、特開平2-84485号公報は有機酸であるグルコン酸や乳酸とこれらのナトリウム塩を添加して研磨速度を上げると共に表面欠陥の少ない研磨仕上げ面が得られる研磨用組成物を、又特開平7-216345号公報は有機酸とモリブデン酸塩及びアルミナゾルを添加して高い研磨速度と表面欠陥のない研磨仕上げ面を得る研磨用組成物を選案している。これら発明の研磨材は何れもハードディスクの研磨速度を高く保持しつつ表面程度をより小さく、表面欠陥をより少なくして記録密度を高める目的のものである。

[0004]

一方、特別平5-2747号公報、特別平5-89459号公報はハードディスクー技当りの記録容量を増やす方策として外周端部の縁ダレを少なくして記録 面積を拡大することを開示している。しかしこれらはいずれも研磨加工の際の条件設定に関するものであって研磨用組成物ではない。又研暦用組成物に関するも のとしてある特徴平1-263186号公報ではトリエタノールアミンカルボン酸、トリエタノール塩酸塩にステアリン酸アルミニウムを添加して緑ダレ量の減少を図っているが、面粗度の要求レベルが厳しくなった現在の高精度の研磨面仕上にはそのまま適用しがたい。

[0005]

前記公報の研磨用組成物は研磨速度を高めたり、ハードディスク表面の微小ビットや微小突起、スクラッチ等の表面欠陥を少なくして品質の向上を図るもの、表面程度をより小さくして記録密度を高める目的のものであった。一方、同一のハードディスク径であって記録容量をより高める事が求められている。前記の単位面積当りの記録密度を高くする事は当然であるが、研磨作業においてどうしても避けられないハードディスク外間部分のダレが生じて曲面になる現象があり、これを繰グレもしくはロールオフと呼んでいるが、この縁ダレ部分は記録領域として使用する事が出来ないので、できるかぎり繰グレ量を少なくする事が出来ればハードディスクー枚当りの記録容量を増す事が出来るため、この縁グレ量を極小化する課題が生じている。

本発明は、この課題に取り組みハードディスク表面研磨において研磨速度を低下させずに、表面の性状、品位を高精度に維持しながら縁ダレ量を従来のレベルより著しく仕上げ加工面が得られる研磨用組成物を提供することを目的とするものである。

100061

発明の開示

本発明は、水と研磨材料(特にアルミナ)、研磨促進剤、及び、ヒドロキシブロビルセルロース(以下HPCと略記する。)及びヒドロキシアルキルアルキルセルロース(以下HRRCと略記する。)の少なくとも一方を含む研磨用組成物を提供する。この研磨用組成物は、限定するわけではないが、主としてコンピューターのハードディスクドライブに組込まれるハードディスクの表面研磨に使用され、特に研磨速度、表面品質、表面程度を高精度に維持しながら繰ダレ量を従来のレベルより著しく小さくした仕上加工面を与えることができる。本発明はこの研磨組成物を用いて被加工物を研磨する方法も提供する。

[00007]

発明を実施するための最良の形態

遊離砥粒を使用する研磨加工では避けられない現象として研磨加工物の縁ダレがある。縁ダレの発生メカニズムについては必ずしも明らかではないが、研磨作業における経験から研磨速度が大きいほど縁ダレ量は小さくなるが、一般的に面粗度が大きくなり突起も発生し易い。又研磨速度が小さいほど縁ダレ量は大きくなりピットが発生し易くなるという問題が生じる。一方、研磨中、ディスクがバット面に沈み込む深さが大きいほど縁ダレ量が大きくなる傾向がある。これらの知見から研磨材の研磨性能を維持しながら研磨液の粘性を高める事など種々の添加剤を検討した結果、本発明の研磨用組成物を完成するに至った。

[0008]

本発明において縁ダレ量は、図1に示す以下の方法により規定される量とする。

図1に示すように、研磨したハードディスク表面の外間部分をサーフコーダーでトレースした描線Sの外間端に沿って無線Lを設け、Lを基準としてディスクの中心に向かい描線上の 3000μ mの点をA、 2000μ mの点をBとした時、A-Bを通る直線の延長線で無線Lから 500μ mの点をCとし、点Cに垂線 kを設け該垂線kと描線Sの交点をDとし、CーD間の長させを縁ダレ量として 測定する。

[0009]

増粘剤の縁ダレ低減効果を確認するため各種の高分子ポリマーや水溶性などを 評価した。その結果、水溶性セルロース誘導体で、溶液中でより立体的な繊維構 進を持つヒドロキシプロピルセルロース(HPC)や、ヒドロキシプロピルメチ ルセルロース(HPMC)、ヒドロキシエチルメチルセルロース(HEMC)、 エチルヒドロキシエチルセルロース(EHEC)等のヒドロキシアルキルアルキ ルセルロースを添加した場合には、研磨速度を低下させることなく、高面精度を 維持しながら縁ダレ量の少ない研磨面を得るのに特に優れている事がわかった。

[0010]

HPCやHPMC、HEMC、BHECを添加する睾による縁ダレ減少作用の

ヌカニズムについては、明らかではないが、増粘効果と共にセルロースエーテル の分子構造や末端基の種類が寄与しているものと思われる。

[0011]

本発明に研磨材料として好適に用いられるアルミナは、 α 、 α 、 α 、 γ 等の結晶系にとらわれないが、研磨速度の点からは α アルミナが好ましい。粒子リイズは希望する画粗度に応じて選ぶが、一般的に平均粒子サイズで0. $0.2 \sim 5 \, \mu$ m、より好ましくは0. $1 \sim 3 \, \mu$ mの範囲内がよい。粒度分布は分布幅ができる限り狭い事が望ましく、又アルミナの組成物全体にしめる割合は $1 \sim 3.0 \, \%$ 、より好ましくは $3 \sim 2.0 \, \%$ 製光がよい。

[0012]

しかし、使用される研磨材料はアルミナに限定されるものではなく、シリカ、 チタニア、ジルコニア、酸化セリウムなどでもアルミナの場合と同様の結果が得 られる。これらの研磨材料は組合せて使用してもよい。

その粒子サイズ、使用量などはアルミナの場合と同様でよいが、変更可能である。

100131

本発明に用いられる研磨促進剤としては、有機酸又は無機酸塩を選ぶ事ができる。有機酸はマロン酸、コハク酸、アジピン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、糖石酸、グルコン酸、ヘブトグルコン酸、イミノジ酢酸、フマル酸などからなる群から選ばれる少なくとも1種であり、無機酸塩は硫酸ナトリウム、硫酸マグネシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸ニッケル、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウム、硝酸溶二鉄、塩化アルミニウム、スルファミン酸ニッケルなどからなる群から選ばれる少なくとも1種であって、これらの含有量は研磨用組成物全体に対して0.003~10重量%の範囲がよい。

[00]4]

本発明に用いられる研磨促進剤は有機酸と有機酸塩及び/又は無機酸塩とから なることができ、有機酸はマロン酸、コハク酸、アジピン酸、乳酸、リンゴ酸、 クエン酸、グリシン、アスパラギン酸、酒石酸、グルコン酸、ヘプトグルコン酸 、イミノジ酢酸、フマル酸などからなる群から選ばれる少なくとも1種である。 有機酸と組み合わす有機酸塩は上配有機酸のカリウム塩、ナトリウム塩又はアン モニウム塩などである。有機酸と組み合わす無機酸塩は硫酸ナトリウム、硫酸マ グネシウム、硫酸ニッケル、硫酸アルミニウム、硫酸アンモニウム、硝酸ニッケ ル、硝酸アルミニウム、硝酸アンモニウム、硝酸等二鉄、塩化アルミニウム、ス ルファミン酸ニッケルなどからなる群から選ばれる少なくとも1種である。有機 酸と有機酸塩の組み合わせ、及び有機酸と無機酸塩の組み合わせのいずれにおい ても、これらの含有量は研磨用組成物全体に対して0、01~10重量%の範囲 がよく、有機酸は少なくとも0、003重量%含有するのがよい。

尚、研磨促進剤の選定において、有機酸と有機酸塩の組合せの場合は、同種の 有機酸と有機酸塩の組合せの方が、研磨特性がよい。

[0015]

本発明に用いられるHPCやHPMC、HEMC、EHECの含有量は単独又は組み合わせのいずれの場合でも研磨用組成物全体に対して0.001~2重量%の範囲がよい。少な過ぎると縁ダレ改善の効果がなく、多過ぎると研磨速度を下げる。より好ましくは0.01~1.0%の範囲である。

100161

なお、上記の各成分濃度はハードディスク基板を研磨する際の濃度である。研 期用組成物を製造し、選繳する場合は上記濃度より濃厚な組成物とし、使用に勝 して上記の濃度に薄めて使用するのが効率的である。

[0017]

本発明の研磨用組成物に添加剤としてアルミナゾル、界面活性剤、洗浄剤、防 銹剤、防腐剤、中調整剤、更には添加により表面欠陥を抑える効果のあるものと して公知のスルファミン酸やリン酸などの表面改質剤等を、必要に応じて用いる 事ができる。

[0018]

本発明の研磨用組成物の内は2~6の範囲が好ましい。

[0019]

実施例

以下。本発明の実施例について具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例 に服定されるものではない。

[0020]

実施例1~15を第1表に、比較例1~6を第2表に示す。

100211

(研磨用組成物の調製)

機成炉にて水酸化アルミニウムを大気中でおよそ1200℃に加熱処理して。 アルミナを得しこれを粉砕、湿式分級して平均粒度0.6μm,0.7μm及び 1,0μmのアルミナ試料を作成した。

要に研磨用組成物試料として、それぞれ第1表、第2表の成分組成になるよう に、水、アルミナ、研磨促進剤、HPC又はHPMC、HEMC、EHECを秤 量、配合、混合を行い、研磨試料に供した。

100221

(研磨条件)

被研磨ワークとしては、NiーPメッキした3、5インチアルミディスクを用 い、研磨試験並びにディスク評価は下配条件で行った。

研磨試験条件

研磨試験機

- 9-B阿面研磨機(システム精工(株)製)

研磨パッド

ポリテックスDG

定盤图転数

上定盤28mm、下定盤45mm、Sunftv8mm

スラリー供給量

1 0 0 ml/min

加工時間

S min

加工进力

 $80 g/cm^2$

[0023]

ディスクの評価方法

研磨速度 研磨前後のディスクの減少重量より算出

研磨面品質 ピット、突起、スクラッチを顕微鏡観察により、

評価"食"は、ピット数 ≤10個/5枚(ディスタ)

突 起 = 0 個/5枚(ディスク) 裏

スクラッチ≤5個/1枚(ディスク) 要

X

「緑グレ鑑 サーフコーダーSE-30D (コサカ研究所製) により 「測定 (図1に図示した量)

[0024]

研磨試験の評価結果として第1表に本発明の実施例を、第2表に比較例をそれ ぞれ示した。

[0025]

(表1)

第1赛

345	073	シミナ	i	开騱	健 蓮 鞘		BPC/	研翻評	那結果	
X	粒度 D::	:	有機	数	有機酸塩/ 無機酸塩		HPSFC	研磨速度	表面欠陥	₩.9 V.#
例	ø m	98	種類	%	種 類	%	96	#m/min		Ä
}	9.7	8	和數	0.5	乳酸ソーダ	1, 0	HPC 0.1	1.13	舆	300
2	0.6	8	71.59	0.5	乳酸ソーダ	1, 0	HPC 0. 1	0.78	. 食	650
3	0.7	8.	乳酸	4.0	乳酸ソーダ	5.0	ዘ ም ር 1. 0	1.15	Ŗ	350
Ġ	1.0	S	リンゴ酸	6. 7	サンゴ酸ソーダ	0, 2	HPC 0.1	1, 35	袅	109
533	0.7	-5	リンゴ酸	0.7	サンゴ酸ソーダ	Ø. 2	HPC 0.1	1, 24	A	450
Ê	0.6	S	リンゴ酸	0. 7	リンゴ酸ソーダ	ø. 2	erc e. i	G, 88	臭	600
7	0.7	õ	リンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	Q. 2	HPC 1.0	1, 04	魚	450
8	0,7	ô	リンゴ酸	5. 0	リンゴ酸ソーダ	4.0	88°C 1, 0	1, 25	晟	500
ş	9.7	8	サンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	0.2	68786C 0. 1	£ 22	是	450
19	0,7	8-	リンゴ酸	0.7	リンゴ酸ワーダ	0.2	HPMC 0.1	1. 21	庭	500
13	0.7	ñ	グルコン酸	0.5	グルコン酸ソーダ	0.5	HPC 0.1	Q. 98.	-22	400
12	0.6	Ş	グルコン酸	6.5	グルコン酸ソーダ	0.5	I#PC 0. 1	0.73	æ	500
13	0.7	5	学儿育技	0, 5			HPC 0. 1	1, 92	段	350
14	0.7	ŝ	リンゴ酸	0.7	統数ニッケル	0.3	HPC 0.1	1, 09	恩	450
15	0.7	8			務難アルミ	1. 0	HPC 0. 1	1.13	.23	400

[0028]

[表2]

第2表

比	a7)	レミナ		F &			tors.	級展群人	為結果	
8 2	粒度 Oss	28	資 機	ANT	有機酸塩/ 無機酸塩		HPC /	研磨速度	表面 欠%	級ダ レ 盤
27%	μm	%	徵 葡	%	種 簿	%	%	um/min		À
1	0. 7	ş	乳酸	0, 5	乳酸ソーダ	1,0	Ø	1.18	段	800
2	1.0	ŝ	リンゴ酸	0, 7	サンゴ酸ソーダ	0.2	0	1.27	段	1000
3	9, 7	8	リンゴ酸	3, 7	リンゴ酸ソーダ	0.2	0	1.18	嶷	1400
4	9. 6	ŝ	リンゴ酸	0.7	リンゴ酸ソーダ	0.2	,Q	9.83	段	1900
5	0. 7	ŝ	グルコン酸	0.5	グルコン酸ソーダ	0,5	0	1, 68	巍	1800
8	0, 8	õ	グルコン酸	0.5	グルコン酸ソーダ	0.5	0	0.81	R	2100

[0027]

第1表と第2表の比較から、HPC又はHPMC、HEMCを添加する事により、縁ダレ量が小さくなり改良された事が明らかである。

[0028]

産業上の利用可能性

以上の様に、水、アルミナ、研磨促進剤にHPC及び/又はHRRCを加えた本発明の研磨用組成物は、所定の研磨速度、面精度、表面欠陥のない高鏡面を維持し且つ縁グレ量の少ない優れた研磨性能を得ることができる。

【図画の簡単な説明】

[[8]]

緑ダレ量を規定するための説明図である。

[答号の説明]

S…サーフコーダーによるディスク外周端近僕の描線

トーディスク外周端部に接する垂線

A…垂線もより描線上の3000amに位置する点

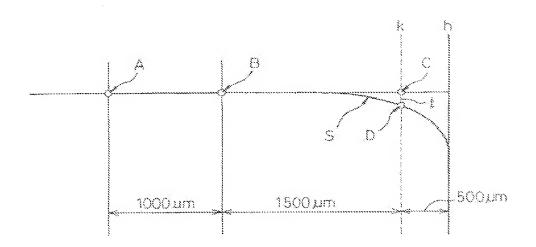
B…垂線hより描線上の2000μmに位置する点

C一点A、点B、を通る直線上で垂線hより500μmに位置する点

k…点Cを通る垂線

D…垂線kと描線Sとの交点 t…点Cと点D間の長さ(縁タレ猟)

Fig.1



(国際調査報告)

	INTERNATIONAL SEARCH REI	CRY contracting & families . their
		PCT/JP 00/06805
190 7	DEFEATEN OF SUBJECT MATTER COSG 1/G2 COSK3/14	
*******	ig Scientification Project Classification (PC) or in both victimal describination or	8.20
********	COPS COSSI CXXXI COPS COSSI CXXII C	x.4.)
porocoopera	about conscious color than animateur demonstration to live count (that such do	percenta are acceptant in the thirth sectors are acceptant
	nes nes necessione per enconsent como como como sociono sociono. ata, PAJ, EPO-Internal	mprio, hospitati pario, popula randi
. 00000	RENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
gey ubbook j	(2009) A Securiori, was adoctates, reserve approprietely of the relevant po-	estages Relevent to code No.
*, <u> </u>	EP 0 967 260 A (FUJIMI INC.) 29 December 1993 (1999-12-29)	.1-4, 24-15. 21-23
	page 3, line 43-50 page 4, line 2-4 page 4, line 47-54	
Y.	EP 8 842 997 A (NISSAN CHEMICAL IND.) 20 May 1998 (1998-05-20)	1-4,9, 10, 12-15, 19,21,22
	abstract page 2, paragraph 1 page 3, line 34-47	
	-Jan-	
X in	their risecures are lister in the construction of bia. C.	Palang January memahana and toward in submain.
P Sociality Cross Sing V monare with the cross Cr macunity Cross Cr macunity Cross Cr macunity Cross C	to cultipate interesting habitation code absorbigacity (2000) So inspect to redupting the britationships appeared of amorphism. As inspect to redupting the profession to broading account(s) of the profession of a configuration of the profession	in decomment proteins and after the "historical relating table proteins case and not be contact made the appropriate case and not be contact made the appropriate passes from a proteins of the contact of the proteins of the
Second	piese pro Consess grave cranspop 82, case	project mention of the source potent totals. So of moding of the intermediator feature 1977.
	Sanstary 2001	16/01/2001
	······································	processed solutions

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

FCT/JP GG/G680S

accessions.	Biog Documento Comprened to be delevant	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
aleborh ,	Coloren or decreations, with indication indicat appropriate, or the translate passangers	Referentive chetti No.
<u> </u>	US & 645 561 A (AMPEX CORP.) 24 February 1987 (1987-02-24)	1-4,9, 10, 12-16, 19,21,22
	obstract column 2, line 23-32	
A	US 4 915 710 A (SHOWA DENKO K.K.) 16 April 1990 (1990-04-10) abstract & JP 02 084485 A 26 March 1990 (1990-03-26) cited in the application	5,5,8, 17,18,85
8	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 11. 26 Gecember 1995 (1995-12-26) & JF 07 216345 A (FUJINI INKOPPRETETSUDC:KN, 18 August 1995 (1995-08-15) cited in the application abstract	50 88 50 88

3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Eagle 2010 Section proposal bands annual bully 1998).

	itent document (in sesson report		Pateleatine este	Patent femily recentaris)		Puddicason 620	
Ę₽	967760	Å	29~12~1999	NONE	***************************************		
Ę₽-	842997	Ą	20-05-1998		0198421 A 6007592 A	28-07-1998 28-12-1999	
US	4648563	A	24-02-1987	NONE	-		
ŰS.	4915710	A	10-04-1990	JP.	1774083 C 2084485 A 4036788 B		
33	67216345	A	15-08-1935	NONE	***************************************		

フロントベージの続き

CDInt.CL'

鐵翔紀母

FI

テマナド (参考)

GIIB 5/84.

GIIB 5/84 EP(AT. BE, CH. CY, (81)指定量 DB, DK, ES, FI, PR, GB, GR, IB, I

T. LU, MC, NL. PT. SE), OA(BF, BI , OF, OG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG . ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD,

RU, TJ, TM), AB, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, C A, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM

, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH. GM, HR, HU, ID, TL, IN, IS, JP, K E, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT

, LU, LV, MA, MD, MG, MK; MN, MW, MX, MZ, NO. NZ, PL, PT, RO. RU, S D, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR . TT, TZ. UA, UG, UZ. VN. YU, ZA,

Z.W.

(72)発孵者 永尾 忠徳

愛知県名古屋市緑区鳴海町母呂後153番地 山口精研工業株式会社內

(72)発明者 林 阜樹

愛知県名古屋市緑区鴨海町母呂後153番地 由日特研工業株式会社内

F ターム(参考) 3C047 FF08 CX20

3C049-AA97 AC04 CB01 200758 AA67 CB01, 6A02 90112 AA92 BA06 BA09 GA14

MicroPatent® Family Lookup

Stage	9 1 P	atent Family -	"Com	plex	Priorities and Applications					
	CC	Document Number	KD	Publication Date	cc	Application or Priority Number	KD	Application or Priority Date		
******	,3	0000			ÄU	7450900	D	20000929		
	AU	7450900	A	20010430	JP	27911299	A	19990930		
					JP	0006805	W	20000929		
•					EP	-00963009	A	20000929		
	Eb	1141154	A1	20011010	JP	0006805	W	20000929		
				**	JP	27911299	A	19990930		
			-	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	EP	00963009	A	20000929		
	Ep	1141154	81	20050817	JP	0006805	W	20000929		
					JP	27911299	A	19990930		
•••••			00000000000000		JP	2001526873	T	20000929		
	JP	2003510446		20030318	JP	27911299	A	19990930		
	Anna'				JP	0006805	W	20000929		
	~~~~				JP	2001526873	T	20000929		
	JP	3781677	82	20060531	JP	0006805	W	20000929		
					JP	27911299	A	19990930		
		***************************************	A1	<u></u>	US	22464802	A	20020821		
	c 5 aa	2003029095		000000	JP	27911299	A	19990930		
	US			20030213	US	67277400	A	20000929		
	ė"				US	18628400	P	20000301		
**********	~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************			US	67277400	A	20000929		
	US	6488729	81	20021203	JP	27911299	A	19990930		
					US	18628400	þ	20000301		
				1,000mm	us	22464802	Å	20020821		
~~~		AL 30 AL 30 AP 30 30 30		*******	JP	27911299	A.	19990930		
	US	6607571	82	20030819	US	67277400	A	20000929		
					US	18628400	p	20000301		
enno.		000100000		AAA4A488	JP	0006805	W	20000929		
	WO	2001023485	AT	20010405	JP	27911299	Α	19990930		

Information on the left side of the table relates to publication number, kind, and date; information on the right

covers the corresponding application and priority data for each publication.

Legend: CC=Country Code KD=Kind (Publication kind can differ from application/priority kind.)